DERWENT-

1992-289531

ACC-NO:

DERWENT-

199235

WEEK:

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Field effect type thin film transistor - formed on plastic

substrate and has channel semiconductor and gate

insulation film formed of high polymer film

PATENT-ASSIGNEE: RICOH KK[RICO]

PRIORITY-DATA: 1990JP-0331165 (November 29, 1990)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 04199638 A July 20, 1992 N/A

005

H01L 021/336

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL- APPL-NO APPL-DATE

DESCRIPTOR

JP N/A 1990JP- November 29,

04199638A 0331165 1990

INT-CL C09F009/00, C09K019/00, G02F001/136, H01L021/336,

(IPC): H01L027/12, H01L029/28, H01L029/784

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 04199638A

BASIC-ABSTRACT:

In a transistor formed on a plastic substrate the channel semiconductor and the gate insulation film of the transistor semiconductor and the gate insulation film of the transistor consists of high polymer film.

The <u>transistor</u> can be produced by forming high polymer material onto surface of a gate electrode by electrodeposition, attaching a source electrode and a drain electrode, applying an <u>organic</u> high polymer thin film to form a channel semicondctor, and then photoetching to remove unnecessary part of the <u>organic</u> high polymer thin film. Plastic substrate is e.g. polyimide, <u>biaxially</u> stretched polyester film, monoaxially stretched polyester film, polycarbonate, polyether sulphone or polysulphone etc.

USE/ADVANTAGE - Transistor with good stripping resistance can be produced in high productivity producibility, and is used for active matrix displaying device.

si

CHOSEN-

Dwg.1,2/4

DRAWING:

TITLE-

FIELD EFFECT TYPE THIN FILM TRANSISTOR

TERMS: FORMING PLASTIC SUBSTRATE CHANNEL

SEMICONDUCTOR GATE INSULATE FILM FORMING

HIGH POLYMER FILM

DERWENT-CLASS: A28 A85 L03 P81 U11 U14

CPI-CODES: A12-E07C; L04-C12E; L04-E01A;

EPI-CODES: U11-C18A1; U14-H01A; U14-K01A2B;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0004 0016 0020 0231 1279 1285 1291 1292 1309

1995 2016 2194 2198 2201 2419 2420 2513 2514

2519 2551 2718 3225 3226 3279

Multipunch Codes:

014 038 04- 05- 141 143 144 147 151 153 155 157 158

23- 231 236 27- 353 359 431 435 447 477 494 498

50& 506 509 546 58& 59& 623 627 684 726

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1992-128945

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1992-221511

1/24/2008, EAST Version: 2.2.1.0

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-199638

®Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	國公開	平成 4 年(199	22)7月20日
H 01 L 21/336 C 09 F 9/00 C 09 K 19/00 G 02 F 1/136 H 01 L 27/12 29/28 29/784	5 0 0 A	7106-4H 6742-4H 9018-2K 7514-4M 6412-4M	L 29/78	3 1 1	7
		9056-4M	L 25/10	3 1 1	Ğ
		審査請求	未請求 請	青求項の数 5	(全5頁)

図発明の名称 電界効果型薄膜トランジスタ、これを用いた表示装置及びその製造
方法

②特 願 平2-331165

②出 願 平2(1990)11月29日

@発 明 者 大 澤 利 幸 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

⑩代 理 人 弁理士 池浦 敏明 外1名

明細書

1. 発明の名称

電界効果型薄膜トランジスタ、これを用い た表示装置及びその製造方法

2. 特許請求の範囲

- (1) プラスチック基板上に形成された薄膜トランジスタにおいて、チャンネル半導体及びゲート絶縁膜が高分子膜からなることを特徴とする電界効果型薄膜トランジスタ。
- (2) 前記チャンネル半導体としての有機高分子薄膜及び/又はその前駆体が活性光線に対してレジスト性を有するものである請求項1に記載の電界効果型薄膜トランジスタ。
- (3) 前記チャンネル半導体としての有機高分子薄膜が、ポリアリーレンピニレンまたは置換ポリアセチレンから選ばれるものである請求項1に記載の電界効果型薄膜トランジスタ。
- (4) プラスチック基板上にチャンネル半導体及び ゲート絶縁膜を有機高分子膜で形成した電界効果 型トランジスタによって駆動されるものであって、

ゲート電極及び画素電極が該プラスチック基板の 同一平面上にあることを特徴とするアクティブマ トリクス型表示装置。

- (5) 少なくとも下記(a)(b)(c)及び(d)の工程を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。
- (a)が一ト電極安面に高分子材料を電析させる TB
- (b)ソース及びドレイン電板を敷設する工程
- (c) チャンネル半導体としての有機高分子薄膜を動布する工程
- (d)フォトエッチングによって不要部分の有機 高分子薄膜を除去する工程
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明はブラスチック基板上に形成された電界 効果型薄膜トランジスタ、その薄膜トランジスタ を用いた表示装置及びその表示装置の製造方法に 関する。

〔従来の技術〕

電解重合法、プラズマ重合法、ラングミュア・

プロジェット法(LB法)などに代表される有機薄膜の形成技術の進歩により、有機薄膜を用いた電子素子の研究が活発になされている。ダーラム(Duh Tau)大学のロバーツ(G.G.Robers)らの有機薄膜を用いたMLS型FET素子の研究を初めとして、多くの研究機関で有機化合物の半導体素子への応用研究が進められている。そして、これらの有機薄膜を用いた電子素子は、等倍イメージセンサ、LCD、ECなどの表示デバイスのアクティブマトリクス等の大面積化への応用に大きく期待される。

ところで、液晶の表示容量を拡大する手段として、各面素毎にアクティブ素子を形成する方法が、表示品質の向上と大容量化を可能にするものとして注目され、小型カラーテレビからOA機器用ドットマトリクス用表示装置へと発展しつつある。

液晶表示用アクティブマトリクスとしては、単純マトリクス、MIM素子などの二端子型、TFTのような三端子型などいろいろなものが考案されている。二端子型のものは、三端子型のものに比較して構造が単純で製造工程が比較的低温であるため、

(発明が解決とようとする課題)

本発明は、プラスチック基板上に形成された新 規な構成、プロセスによる薄膜トランジスタに関 するものであり、製造工程を簡略化することが可 能で、さらに、生産性に優れたアクティブマトリ クス型表示装置を提供するものである。

[課題を解決するための手段]

本発明の第1は、プラスチック基板上に形成された電界効果型薄膜トランジスタにおいて、チャンネル半導体及びゲート絶縁膜が高分子膜からなことを特徴としている。

本発明の第2はアクティブマトリクス型表示装置において、前記本発明の第1の電界効果型薄膜トランジスタによって駆動されるものであってゲート電極と画素電極とがプラスチック基板の同一平面上にあることを特徴としてる。

本発明の第3は表示装置の製造方法であって、 少なくとも

(a) ゲート電極表面に高分子材料を電析させる 工程、 低価格で高信頼性のアクティブ森子として用いられている。また、カラー化、高精細化にはTFTが有力と考えられている。しかし、シリコンプロセスの中でも比較的低温とされているアモルファスSiで300℃、多結晶Siは多結晶化温度が600℃と高温であり、基板には石英を採用するなど多くの制約がある。

これに対して、有機材料は低温で加工でき、アクティブマトリクスの大面積化はシリコンプロセスに比べ遥かに容易になる可能性を秘めている。 最近、有機材料の非線形電気気管性を利用したよと、有機材料の非線形式を置に利用したよと、動きもある。さらに、基板としての分子を設定してある。なが提案としてアクティブマンの大変を表示を形成して、基板にアクティブマンの大変を形成といる。高分子では、基板にアクティブマンの大変を形成に、基板に変更があり、では、基板に変更があり、では、基板の低温プロセスが提案されている。

- (b)ソース及びドレイン電極を敷設する工程
- (c)チャンネル半導体としての有機高分子薄膜を盤布する工程、
- (d) フォトエッチングによって不要部分の有機 高分子薄膜を除去する工程、 を含むことを特徴としている。

本発明者は、プラスチックを基板とした表示素子用アクティブマトリクスにあって、特定の系が、性能並びにプロセスにおいて特に優れていることを見い出し本発明をなすにいたった。即ち、本発明は、プラスチック基板上に高分子薄膜よりなる新規な薄膜トランジスタを形成するものであり、低温プロセスにより、大面積アクティブマトリクスを形成するというものである。

もっとも、有機材料等の非線型伝導性を利用した2端子型アクティブ素子の他、3端子型アクティブ素子の他、3端子型アクティブ素子の半導体としても有機高分子材料を用いる 試みは既に行なわており、ポリアセチンを用いた MIS FETについてはEbisava, E., Kurokava T. &, Na; a S, J. Appl, Phys. 54, 3255-3260 (1983) で動作が確 認されている。その後、いくつかの研究によりその特性の改良が試みられているが、いまだデバイス化には到っていないのが実情である。その理由として有機高分子としてキャリアモビリティーの十分に高いものが得られていないこと、従来考えられている応用面でのプロセスとしてのメリットがあまりないこと、等があげられる。また、液晶表示用のアクティブマトリクスとしての用途も提案されているが、構成面において具体性がなく、更に、報告はいずれもシリコン基板、プラスチック基板に対する検討はほとんど行われていない。

以下に本発明を能付の図面に従がいながらさらに詳細に説明する。

第1図及び第2図は本発明に係るアクティブマト リクス型表示装置の二例の概略を示したものであ リ、図中、Gは表示装置の主要部を構成する電界 効果型薄膜トランジスタのドレイン電板が画素電 極に接続している様子を表わしている。

高分子基板としては、ポリイミドフィルム、二軸延伸ポリエステルフィルム、一軸延伸ポリエス

の構成においても有効であるが、特に第2図に示 成できる。また、フェロセニルアルキレンオキシ される逆スタガ型において高信頼化、大面積化が ドのような界面活性剤にフィラーを分散して微粒

実際に、例えば第2図にみられる薄膜トランジスタをつくるには、高分子基板1上にゲート電極2を例えば170でパターン化して形成する。その際、ゲート電極2とともに画素電極7を形成せしめれば表示装置Gが得られるようになる。次いで、ゲート絶縁原3及びチャンネル半導体膜10を形成する。

容易である。

ゲート絶縁膜3としてはあらゆる絶縁性の有機 又は無機高分子があげられ、プラズマ重合、LB法、 電析法によって形成されたものが膜厚制御という 観点から望ましい。プラズマ重合によるi-カーボ ン膜、LB法によるアラキン酸は絶縁膜としてすく れているが、レジストによるパターンニングの工 程を必要とする。これに対し、電析法では電極部 分に選択的に絶縁膜を形成することができるため に特に好ましい。

電析法としては電解重合法があげられ来ドープ 状態の導電性高分子がこの方法によって容易に形 テルフィルム、ポリカーポネートフィルム、ポリエーテルサルホンフィルム、ポリサルホンフィルム、カロサルホンフィルムがあげられるが、温湿度に対する伸縮性が小さいものが望まれる。

基板として高分子フィルムを使用することは電子機器のハンドヘルド化に伴う軽量化、高信額性に大きなメリットである。しかし、一方において、基板の耐熱温度は低く、耐熱温度の高いポリイミドフィルムといえども250℃程度以下の温度が加工温度の上限となる。現在のところアモルファスシリコンで300℃、多結晶シリコンでは多結晶化温度に600℃と高温を要する。

本発明はこれらのプロセスにおける熱処理温度をポリエステルフィルムが使用可能な150℃以下とするとともに、ヒートサイクルに対して基板上に形成されたトランジスタが高分子フィルム基板との剥離を起こさず、かつ、表示用アクティブマトリクスとして高精細化、カラー化等に対応できる薄膜にトランジスタに関するものである。

本発明はスタガ型あるいは逆スタガ型のいずれ

チャンネル半導体10としては、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリアセチレン、ポリフタロシアニン、ポリシラン、ポリジアセチレン等いわゆる導電性高分子が採用されるが、その中でも、次の物性値を有するものが好ましい。即ち、イオン化ポテンシャルが5eV以下であるのが好ましく、更に、微量のドーピングによっても物性が安定であること等である。

子から膜を得る方法がとられてもよい。

本発明においては可能化タイプの高分子が特に本発明を実現する上で重要であり、このような高分子としてポリアニリン、ポリ-N-カルボキシピロール、ポリ3-アルキルチオフェン、ポリ3-アルキルシラン、ポリ-3、4-アルキルチオフェン、ポリフェニレンドの他、ポリフェニレンビニレン、ポリチェニレンピニレン等の的駆体ポリマーが可能な系が有用である。

本発明はこれらの高分子をパターン化する工程

において、次の高分子が最も好ましい。

(R¹, R²はH、炭素数1-12のアルキル基、アルコキシ基、又は分子量500以下のポリエーテルを、 XはNH又はS, O, Se, Te等の酸素属から選ばれるヘテロ原子を表わす。).

これらの一般式で示される高分子又はその前駆体はいずれも光または放射線でレジストとなることが見い出された。(1),(2)はその前駆体がUV光に対して、(3)はそのものが放射線に対してレジスト作用をもつものであり、本発明のアクティブマトリクスの製造工程においてフォトエッチング工程を有するものである。

ドレイン電板4及びソース電板5は従来法と同様 リフトオフ法により形成される。なお、トランジ

の静特性を第4図に示す。

さらに、ポリイミド配向膜を形成したのちラビング処理したものに、約10μmのギャップ幅で対向させ、この中にネマティック液晶 ZLI 1505 (メルク社製)を針入し周囲をシールして、アクティブマトリクス型液晶表示装置(セル)を作成した。

このセルを2枚の傷光板に挟み、線順次駆動方式により駆動したところ、デューティ比1/256程度までほぼスタティック駆動と同様のコントラスト視覚特性が得られた。

(発明の効果)

本発明によれば製造工程が簡素化されるだけな く、生産性にすぐれたアクティブマトリクス型表 示装置が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図及び第2図は本発明に係る電界効果型薄膜 トランジスタを用いた表示装置の二例の概略図で ある。

第3回はその薄膜トランジスタの製造例を示し たのである。 スタの表面にはパッシベーション膜(図示されていない)及び配向膜等が必要になり成膜される。

本発明はかかる材料及びプロセスによりプラス チック基板上に形成された薄膜トランジスタ及び それを用いたアクティブマトリクス素子、これら の製造プロセスに関するものであり、薄膜トラン ・ジスタの具体的製造例を第3回に示した。

(実施例)

プラスチック基板として約100μ回摩の一延伸ボリエテイルフィルム基板上話ITO膜を形成し、エッチングにより面異電極、ゲート電極を形成した。このゲート電極上に電解重合法によりポリパラフェニレンを折出せしめ完全に中和処理を行った。さらにポリ2,5-エトキシフェニレンビニレンのスルホン化前駆体をトルエン密媒に溶解させてスピンコーターにより塗布乾燥した。この際画素電極7及びゲート電極にマスクして光照射を行い未開射部を溶媒で洗いながした。ソース電極及びドレイン電極はリフトオフ法により金を蒸着した。

こうして得られた電界効果型薄膜トランジスタ

第4図は本発明に係る薄膜トランジスタの一例 の静特性を表わしたグラフである。

> 特許出顧人 株式会社 リ コ ー 代 理 人 弁理士 池 浦 敏 明 (ほか1名)

特開平4-199638 (5)



